PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

62-117330

(43) Date of publication of application: 28.05.1987

(51) Int. CI.

H01L 21/304 B08B 3/10

(21) Application number: 60-258064

(71) Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22) Date of filing:

18, 11, 1985

(72) Inventor: WADA TOSHIO

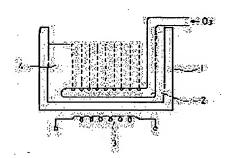
KOIDE NORIO

(54) WASHING METHOD FOR SEMICONDUCTOR WAFER

(57) Abstract:

PURPOSE: To wash a wafer surface uniformly and stably without diluting a washing by injecting ozone gas into the washing during the washing time.

CONSTITUTION: A diluted solution, such as 90W96% H2SO4, NH4OH, HCI, etc. is introduced into a washing tank 1 as a washing 4 while a pipe 2 consisting of quartz, Teflon, etc. with a large number of holes is mounted to a lower section in the tank 1 and ozone can be fed. A heater 3 is installed to the lower section of the tank 1, and the liquid 4 is heated. Semiconductor wafers housed in a jig are dipped into the tank 1, ozone is injected from the pipe 2, and the semiconductor wafers are washed, feeding oxygen ions to the liquid 4. Accordingly, since ozone is a gas, the liquid 4 is not diluted, and the oxidation of a washing surface is accelerated and hydrophilic treatment is executed, thus stably conducting extremely clean washing.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

⑭日水圆特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-117330

Dint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)5月28日

H 01 L 21/304 B 08 B 3/10 D-7376-5F Z-6420-3B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

砂発明の名称 半導体ウェハの洗浄方法

Oth ma man access

②特 頤 昭60-258064

❷出 願 昭60(1985)11月18日

砂発 明 者 和 图

俊男

群馬県邑染郡大泉町大字坂B180苗地 東京三洋電機株式

会社内

砂路 明 者 小 出

典 男 1

群恩與邑楽郡大泉町大字坂田180番地 東京三洋電缆株式

会社内

人 題 起⑪

三洋電機株式会社

守口市京阪本通2丁目18番地

の出 願 人 東京三洋電機株式会社

群馬県邑楽郡大泉町大字坂田180番地

の代 理 人 弁理士 西野 卓嗣

外1名

明 机 和

- 1. 発明の名称 半導体ウェハの洗浄方法
- 2. 特許請求の郵助

(i) アンモニア、硫酸、塩酸等より収る洗浄液 内に半導体ウェハを浸漬した使、解配洗浄液中に オソンを供給することを特徴とする半導体ウェハ の洗浄方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- (イ) 産業上の利用分野

本発明は半導体ウェへの洗浄方法、特に洗浄中 に設案を供給する半導体ウェへの洗浄方法に関する

四 従来の投資

従来、半導体ウェハの洗浄方法としては過2個 に示す如く、洗浄核の内に硫酸(H,SO。)、アシ モニア水(NH,OH)、塩酸(HC&)、弗酸(HP) 等の10%以下の希釈族を洗浄板棚として入れ、 この洗浄液棚をヒーターC2で約80℃程度に加熱 し、この液C3内に半導体ウェハを発質して洗浄を 行っている。洗浄の活性化を行うために半導体ウ ェハの殺入適前に過酸化水祭(H₂O₂)を洗浄教験 に誇下して酸素を発生させて洗浄の均一化を知っ ている。

11. 発明が解決しようとする問題点

しかしながら斯上の方法では種々の欠点が生じた。 第1 に過酸化水質を用いるため熱分解されて水が発生し、洗浄液理が更に希釈され洗浄にむらが生じて半澤体ウェハの表面均一性が低い欠点があった。 このため熱酸化による酸化器の欠陥器度が耐くなったり、ポリシリコンの表布では最適状態にむらが能じる。

出2に過酸化水素を思いるためその数内に含ま れるコミで洗浄液砂が汚れ、クリーンな洗剤を行 なえない久点があった。

#3 に洗浄液63の低度を上昇して洗浄効率を上 けようとすると過酸化水素の熱分滞が遅められて かえって洗浄効果が許もる欠点があった。

四 問題点を解決するための手段

本発明は新上した欠点に鑑みてなされ、洗浄液 中にオソンを供給することにより純潔の欠点を大 巾に改善した半導体ウェハの茂戸方法を提供する ものである。

树 作用

本発明に依れば、視浄時間中汎浄液(4)中にオソ ンガスを注入しているので、機業を一定量供給で ま洗浄液(4)の看釈化も財主できる。

(4) 突然例

本発明に依る学導体ウェハの把番方法を第1図 を参照して詳述する。

充浄槽(1)内に90~96%の機磁酸級額(H₂80,)、アンモニア水(NH₄0H)、塩酸(HCl)、 硝酸(HNO₆)、沸酸(HF) 等の10%以下の希 釈教を洗浄液(4)として入れ、この洗浄槽(1)下に多 孔を有する石英又はアフロンより取るパイプ(2)を 設けてオソン(0₄)が下から吹き出ず静となって いる。洗浄槽(1)の下にはヒーター(3)を設け、洗浄 液(4)を加熱する。 新酸の場合は100~140℃ に加熱し、アンモニア水の場合は80~100℃

H,80。+0。 についても阿様の効果が得られる。

(1) 発明の効果

本務例に扱れば、第1 Kオソンを摩兼イオン発 生費として用いるので洗剤製制が希釈化されず、 酸業イオンで洗剤が蒸性化されや導体ウェハの装 菌を均一に且つ安定して洗剤できる利点を育する。

第2にオソンは気体であるので注入しても配角 液はがゴミ等で汚染されるおそれがなくなり、タ リーンな洗浄ができる利点を有する。

第8 にオソンを用いるので洗浄液(4)の层膜を 日:0,の熱分解に無関係に上げても腹索イオンを 一定量供給でき、洗浄効果を性果の2倍以上に個 上できる利息を有する。

第4 にオソンを別いるので11,0,を用いる場合 に比べてH,0,の故の管理が不妥となり安全上の 管理が容易となる利点を有する。

4 図版の簡単な説明

第1回以本第明に依る中導体ウェへの洗浄方法 を耽明する断面図、第2回は従来の半導体ウェへ に加熱している。

期る관港付け内に治点に収納した単準体ウェハを設置し、バイブ(2)よりオソンを注入して酸薬イオンを洗浄液(A)内に供給しながら半導体ウェハの洗浄を行う。

第る方法に依れば、オゾンが気体であるので洗 静液(4)の希釈化を伴なわずに酸果金イェンを供給 し続ける。これにより洗浄減區の酸化を促進して 現水処理を行なえるので極めてクリーンな洗浄を 安定して行なうことができる。

第3 図に本発明と乾柴の洗浄万法の洗浄効果を 設明する特性図を示す。従来RCA洗浄法と呼ばれているNH。OH+H2O2と本発明のNH。O H+O3とを比較すると、従来では加熱温度が H2O2 の無分類より86~90℃に殴られ、H2 O2 →H2O+O*↑の熱分解により発生する水により液布状が空じて矢印の後に洗浄効果が労化しているのに対し、本発明ではオソンを用いるため 106℃以上に加熱でき洗浄効果を大市に向上で きる。また従来のH2SO2+H2O2と不発明の

の沈浄方法を説明する紙面図、第3 凶は本発明と 従来の沈浄効果を誤明する曲解図である。

(I)は洗浄絶、(2)はパイプ、(3)(2 ヒーター、(4)は 洗浄液である。

> 出願人 三洋電機株式会社 外1名 代現人 弁理士 佐 野 静 夫

海風昭62-117330 (3)

